

1	A new defect in the EPR spectra cubic SiC	25 th Int. conf. on Defects in Semiconductors (ICDS-25), St. Petersburg, Russia, July, 20 – 24, 2009
2	Дослідження методом ЕПР карбіду кремнію, опроміненого великими дозами нейтронів	Наукові вісті НТУУ “КПІ”, №4, 2009, с. 125-131
3	A new spin one defect in cubic SiC	Physica B, 404, (2009), с. 4739- 4741
4	Измерение цвета совместно с блеском	9 Міжнародна наук-техн. конф. «Приладобудування 2010: Стан і перспективи» , зб. Тез доповідей, Київ 2010, с.73
5	Метод технологічного контролю блиску	Наукові вісті НТУУ “КПІ”, №, 2010, №1, с. 130-134
6	Оценка метрологических характеристик инфракрасных влагомеров с использованием стандартных образцов- имитаторов влажности веществ	9 Міжнародна наук-техн. конф. «Приладобудування 2010: Стан і перспективи» , зб. Тез доповідей, Київ 2010, с.104
7	Кореляційний аналіз характеристик блиску і гладкості паперового полотна з метою їх контролю в технологічному потоці	Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 2011, №4, с.124-128
8	Оцінка погрешностей вимірювань спектроколориметра з інтерференційними світлофільтрами	Электроника и связь, №,3,(68), 2012, с.34 - 40
9	Radiation firmness of silicon carbide and detectors of hard radiation on its basis	International Forum for peace, Mutual Understanding and Cooperation for the Safer World, Ukraine, Kyiv, April, 19, 2011
10	Термічний відпал дефектів у опроміненних нейтронами кристалах 3С-SiC n- типу	1 Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка», Тези доповідей, Кременчук – 2011, с.131-132
11	Спосіб створення імітатора маси 1 м ² и вологості речовини	Патент України № 73354 від 25.09.2012 р.
12	Метод технологического контроля гладкости целлюлозно-бумажного полотна	11 Міжнародна наук-техн. конф. «Приладобудування: Стан і перспективи» , зб. Тез доповідей, Київ 2012, с.218
13	Анализ характеристик поляризационного метода измерения низких концентраций целлюлозных	11 Міжнародна наук-техн. конф. «Приладобудування: Стан і перспективи» , зб. Тез доповідей, Київ 2012, с.222

	суспензий	
14	Вимірювання поверхневої густини та вологості паперового полотна інфрачервоним методом	12 Міжнародна наук-техн. конф. «Приладобудування: Стан і перспективи» , зб. Тез доповідей, Київ 2013, с.209
15	Повышение точности измерений влажности и поверхностной плотности бумажного полотна при их связанном технологическом контроле	Вестник НТУУ «КПИ» сер. «Приладобудування», 2013, вип.45, с. 98 - 106